DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

15640233

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 11340129 A2 19991210 <No. of Patents: 001 > METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING PATTERN (English)

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP

Author (Inventor): SEKI SHUNICHI; MIYASHITA SATORU; YUDASAKA KAZUO

IPC: *H01L-021/027; B41J-002/01; G03F-007/16

Derwent WPI Acc No: *C 2000-163807; C 2000-163807

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 11340129 A2 19991210 JP 98148019 A 19980528 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 98148019 A 19980528 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 06398476

METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING PATTERN

PUB. NO.:

· * / / 2

11-340129 [JP 11340129 A]

PUBLISHED:

December 10, 1999 (19991210)

INVENTOR(s): SEKI SHUNICHI

MIYASHITA SATORU

YUDASAKA KAZUO

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP

APPL. NO.: 10-148019 [JP 98148019]

FILED:

May 28, 1998 (19980528)

INTL CLASS: H01L-021/027; B41J-002/01; G03F-007/16

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To lower the manufacturing cost of a pattern by effectively utilizing a resist material which is a solute and reducing the man-hour required for fixing the resist material to a pattern forming surface by depositing the drops of fluidized materials prepared by dissolving the resist material in a solvent to the pattern forming surface, and solidifying the drops.

SOLUTION: Fluidized materials 11-1n prepared by dissolving a resist material in a solvent by the ink jet method are applied to the pattern forming surface 100 of a transparent electrode film. Then the resist pattern 102 formed on the surface 100 is solidified. Namely, a control circuit 5 heats the pattern 102 by supplying a control signal Sp to, for example, a solidifying device 6. The solidification is made with the purpose of improving the adhesion between the pattern 102 and surface 100 by evaporating the solvent. Usually, heat treatment is used for the solidification. For performing the heat treatment, the pattern 102 is irradiated with the high-energy laser light of an excimer laser, etc., or the light emitting from an excimer lamp, etc. It is also possible to use infrared rays or electromagnetic waves of microwaves, etc., for heating the pattern 102.

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-340129

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

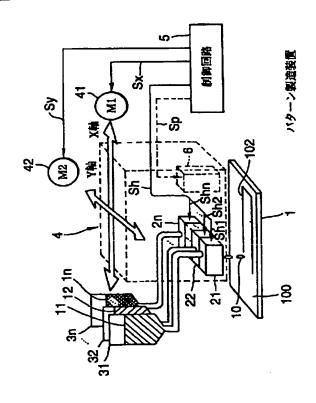
(51) Int. Cl. 6	識別記号	FΙ			
HO1L 21/027		H01L 21/30	564	Z	
B41J 2/01		G03F 7/16	501		
// G03F 7/16	501	B41J 3/04	101	Z	
		審査請求	未請求 請求項の	O数23 OL	(全10頁)
(21)出願番号	特願平10-148019	(71)出願人	000002369		
			セイコーエプソン	株式会社	
(22) 出顧日	平成10年(1998)5月28日		東京都新宿区西新	宿2丁目4番	备1号
		(72)発明者	関 俊一		
			長野県諏訪市大和	3丁目3番5	5号 セイコ
			ーエプソン株式会	社内	
		(72)発明者	宮下 悟		
			長野県諏訪市大和	3丁目3番5	5号 セイコ
			ーエプソン株式会	社内	
		(72)発明者	湯田坂 一夫		
			長野県諏訪市大和	3丁目3番5	5号 セイコ
			ーエプソン株式会	社内	
		(74)代理人	弁理士 鈴木 喜	三郎 (外2	2名)

(54) 【発明の名称】パターン製造方法およびパターン製造装置

(57)【要約】

【課題】 リソグラフィ法におけるレジストパターン形成工程の欠点を排除する。

【解決手段】 溶質であるレジスト材料を溶媒に溶解させて流動体(11-1n)を製造する。この流動体をインクジェット式ヘッド(21-2n)からパターン形成面(100)に吐出させる。



【特許請求の範囲】

パターン形成面にレジストパターンを形 【請求項1】 成するためのパターン製造方法であって、

溶質であるレジスト材料を溶媒に溶解させた流動体の液 滴を前記パターン形成面に付着させる工程を備えている ことを特徴とするパターン製造方法。

【請求項2】 前記工程は、前記流動体の液滴をインク ジェット式ヘッドから吐出させることにより前記パター ン形成面に付着させる請求項1に記載のパターン製造方 法。

前記工程は、前記レジストに必要とされ 【請求項3】 る条件に応じて前記流動体におけるレジスト材料の濃度 を変更する請求項1に記載のパターン製造方法。

前記工程は、前記レジストに必要とされ 【請求項4】 る条件に応じて前記パターン形成面の単位面積当たりに おける前記液滴の付着量を変更する請求項1に記載のパ ターン製造方法。

【請求項5】 前記液滴の付着量は、前記パターン形成 面の単位面積当たりにおける前記液滴の付着回数により 制御される請求項4に記載のパターン製造方法。

【商求項6】 前記液滴の付着量は、前記パターン形成 面に付着させる前記液滴間のピッチにより制御される請 求項4に記載のパターン製造方法。

【請求項7】 前記液滴の付着量は、一回に付着させる 前記液滴の量により制御される請求項4に記載のパター ン製造方法。

【請求項8】 前記流動体は、溶質濃度、溶媒の種類ま たは溶媒量を調整することにより粘度が1 c p以上で2 0 c p以下に調整されている請求項1に記載のパターン 製造方法。

【請求項9】 前記流動体は、溶質濃度、溶媒の種類ま たは溶媒量を調整することにより粘度が2cp以上で4 c p以下に調整されている請求項1に記載のパターン製 造方法。

前記流動体は、溶質濃度、溶媒の種類 【請求項10】 または溶媒量を調整することによりその表面エネルギー が20mN/m以上で70mN/m以下に調整されてい る請求項1に記載のパターン製造方法。

【請求項11】 前記流動体は、その表面エネルギーが 30mN/m以上で60mN/m以下に調整されている 40 請求項1に記載のパターン製造方法。

【請求項12】 前記流動体は、溶質濃度、溶媒の種類 または溶媒量を調整することにより前記ヘッドノズル面 を構成する材料に対する接触角が30度以上で170度 以下になるように調整されている請求項2に記載のパタ ーン製造方法。

前記流動体は、溶質濃度、溶媒の種類 【請求項13】 または溶媒量を調整することにより前記ヘッドノズル面 を構成する材料に対する接触角が35度以上で65度以 下になるよう調整されている簡求項2に記載のパターン 50 の単位面積当たりに吐出させる前記液滴の吐出回数を制

製造方法。

【請求項14】 前記流動体における溶質濃度は0.0 1wt%以上で10wt%以下に調整されている請求項 8乃至請求項13に記載のパターン製造方法。

【請求項15】 前記流動体における溶媒は、グリセリ ン、ジエチレングリコール、メタノール、エタノール、 水、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン(DM) I)、エトキシエタノール、N, N-ジメチルホルムア ミド(DMF)、Nーメチルピロリドン(NMP) また はエチレングリコール系エーテルのうち1以上の溶媒に より構成されている請求項1に記載のパターン製造方

【請求項16】 前記レジスト材料は、ケイ皮酸ビニ ル、ノボラック系樹脂、ポリイミドまたはエポキシ系の うちいずれかである請求項1に記載のパターン製造方 法。

【請求項17】 前記流動体の液滴を付着させる工程の 後に、付着した液滴を固化させレジストパターンを形成 する工程と、

前記レジストパターンが形成された前記パターン形成面 20 をエッチングする工程と、をさらに備える請求項1に記 載のパターン製造方法。

【請求項18】 パターン形成面にレジストパターンを 形成するためのパターン製造装置であって、

溶質であるレジスト材料を溶媒に溶解させた流動体の液 滴を前記パターン形成面に付着可能に構成されたインク ジェット式ヘッドと、

前記インクジェット式ヘッドと前記パターン形成面との 相対位置を変更可能に構成される搬送装置と、

30 前記インクジェット式ヘッドからの前記流動体の吐出お よび前記駆動装置による駆動を制御する制御装置と、を 備え、

前記制御装置は、前記搬送装置により前記インクジェッ ト式ヘッドを任意のパターン形成領域に沿って移動させ ながら当該インクジェット式ヘッドから前記流動体の液 滴を前記パターン形成面に付着させることによりレジス トパターンを形成可能に構成されていることを特徴とす るパターン製造装置。

【請求項19】 前記インクジェット式ヘッドは、レジ スト材料の濃度が異なる前記流動体を選択的に吐出可能 に構成され、前記制御装置は、前記レジストに必要とさ れる条件に応じて前記インクジェット式ヘッドに吐出さ せる流動体の濃度を変更可能に構成される請求項18に 記載のパターン製造装置。

前記制御装置は、前記レジストに必要 【請求項20】 とされる条件に応じて前記パターン形成面に付着させる 前記流動体の付着量を変更可能に構成される請求項18 に記載のパターン製造装置。

【請求項21】 前記制御装置は、前記パターン形成面

御することにより前記パターン形成面に付着させる前記 流動体の付着量を変更する請求項20に記載のパターン 製造装置。

前記制御装置は、前記インクジェット 【請求項22】 式ヘッドの前記液滴の吐出タイミングと前記搬送装置の 搬送速度を制御することにより前記パターン形成面に付 着する液滴間のピッチを変えて前記パターン形成面に付 着させることにより前記流動体の付着量を変更する請求 項20に記載のパターン製造装置。

当たりに吐出される前記流動体の液滴量を変更可能に構 成され、前記制御装置は、前記インクジェット式ヘッド に吐出させる前記流動体の液滴量を制御することにより 前記パターン形成面に付着させる前記流動体の付着量を 変更する請求項20に記載のパターン製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は基板に対するパター ン形成に係り、特にインクジェット方式等を利用するこ とによってリソグラフィ法のデメリットを解消するパタ 20 ーン製造技術に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、微小な回路、例えば集積回路を製 造するにはリソグラフィー法等が使用されてきた。例え ば「薄膜ハンドブック」、日本学術振興会編,pp283-293 にはリソグラフィ法の基本的な処理工程が開示されてい る。この文献によれば、例えばシリコンウェハ上にレジ ストと呼ばれる感光材料を薄く塗布し、レジストの上に 写真製版で作成した回路パターンに応じたホトマスクを する。次いで露光してホトマスクで光が遮断されていな 30 い領域のレジストを感光し、現像処理を行って回路パタ ーンに応じたレジストパターンをシリコンウェハ上に設 ける。そしてレジストパターン上からエッチングを行っ てシリコンを除去しパターン通りにシリコンを成形する ものであった。レジストの塗布は、上記文献によればス ピンナー法、スプレー法、ロールコーター法、浸漬法が 使用されてきた。例えばスピンナー法によれば、回転台 上に基板を載せ、基板を高速で回転させながらレジスト 材料を塗布していくというものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしリソグラフィ法 で通常用いられてきたレジスト形成工程では、レジスト 材料が無駄になる、工程が多くなる、レジスト材料に制 限が課せられる等の不都合があった。

【0004】すなわち従来のレジスト塗布方法では、エ ッチングのレジストパターンとなる領域が極僅かであっ てもパターンを形成する面の全面にレジスト材料を塗布 せざるを得なく、またレジストの膜厚制御も困難であっ た。特に、スピナーによる塗布法においては、材料の9 5%以上が無駄になるだけでなく塗布の際に漏れたレジ 50 う。「流動体」の溶媒は水性であると油性であるとを問

スト材料が基板の裏側などにも回り込むという問題もあ った。

【0005】また従来のレジストパターン形成方法で は、レジスト塗布、マスク、露光、現像、不要なレジス ト除去というように、レジストパターンを得るまでに多 くの工程管理が必要であり工数がかかっていた。しかも ホトマスク材量はネガフィルムを要するなどレジスト以 外の材料も必要とされていた。スクリーン印刷やプレー ド法を使用すればある程度の材料浪費を防げるが、レジ 【請求項23】 前記インクジェット式ヘッドは、一回 10 ストの厚みが制御困難であることに変化がないため、レ ジスト材料の無駄を根本的に解決することはできなかっ た。これらのことから判るように、従来の方法では材料 の無駄と工数の増加を余儀なくされ、製造原価の高騰の 原因になっていた。

> 【0006】さらに従来はレジストを露光する必要があ ったので、感光性を有する素材にレジストが限られ材料 の選択が制限されていた。

【0007】上記不都合に鑑み、本出願人はインクジェ ット方式等を使用することにより上記不都合を悉く解決 可能であることに気づき、パターン製造技術に新たな選 択枝を与えることに想到した。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明の第1の **課題は、レジストを局所的に設ける製造方法により、レ** ジスト材料の無駄と工数の削減を図り、製造原価を下げ ることである。本発明の第2の課題は、レジストの厚み を調整する具体的な選択肢を提供することにより、レジ スト材料の無駄と工数の削減を図り、製造原価を下げる ことである。本発明の第3の課題は、レジストを局所的 に設けるための条件を提示することにより、レジストは 感光性を有しなければならないという制約を取り払い、 レジストの選択性を向上させることである。本発明の第 4の課題は、レジストを局所的に設けるための組成を提 示することにより、レジストは感光性を有しなければな らないという制約を取り払い、レジストの選択性を向上 させることである。本発明の第5の課題は、レジストを 局所的に設けるこのとできる製造装置を提供することに より、レジスト材料の無駄と工数の削減を図り、製造原 価を下げることである。

【0009】上記第1の課題を解決する発明は、パター 40 ン形成面にレジストパターンを形成するためのパターン 製造方法であって、溶質であるレジスト材料を溶媒に溶 解させた流動体の液滴を前記パターン形成面に付着させ て固化させる工程を備えている。なお、レジストが所定 の位置にパターニングされ、レジスト材料に耐エッチン グ性があれば、露光・現像という工程を省くことができ

【0010】ここで「流動体」とは、インクジェット式 ヘッドのノズルから吐出可能な粘度を備えた液体をい

わない。ノズル等から吐出可能な流動性(粘度)を備えていれば十分で、レジスト材料として固体物質である微粒子が分散していても全体として流動体であればよい。また「パターン形成面」とは、平面、曲面、凹凸状のいずれであるかを問わずパターンを付着させる面であり、基板等の硬い面であっても可撓性のあるフィルム上の面であってもよい。

【0011】ここで上記工程は、流動体の液滴をインクジェット式ヘッドから吐出させることによりパターン形成面に付着させることが好ましい。すなわち、流動体を10付着させる方法としては各種印刷法等各種の方法を適用できるが、インクジェット方式によれば、安価な設備でパターン形成面の任意の場所に任意の厚さで流動体を付着させることができるからである。インクジェット方式としては、圧電体素子の体積変化により流動体を吐出させるピエゾジェット方式であっても、熱の印加により急激に蒸気が発生することにより流動体を吐出させる方式であってもよい。

【0012】また上記第3の課題を解決する発明では、流動体に要求される条件として、溶質濃度、溶媒の種類 20または溶媒量を調整することにより粘度が1cp以上で20cp以下に調整されている必要がある。粘度が1cpより低いと固形分含有量が過少となり成膜性が悪くなるからであり、粘度が20cpより高いと円滑な吐出ができずノズル穴の目詰まり頻度が高くなるからである。さらに粘度が2cp以上で4cp以下に調整されていることがより好ましい。この範囲の粘度であれば成膜性がよくノズル穴の目詰まり頻度が低いからである。

【0013】また流動体の液滴は、溶質濃度、溶媒の種類または溶媒量を調整することによりその表面エネルギ 30 ーが20mN/m以上で70mN/m以下に調整されていることが必要である。20mN/mより表面エネルギーが低いとノズル穴周辺での濡れ性が増大し、液滴の飛行曲がりが生ずるからであり、70mN/mより表面エネルギーが高いとノズル先端でのメニスカス形状が安定しないため、吐出量や吐出タイミングの制御が困難になるからである。表面エネルギーが30mN/m以上で60mN/m以下に調整されていることが好ましい。

【0014】また流動体とパターン形成面との密着性は接触角により測定できる。流動体は、溶質濃度、溶媒の 40 種類または溶媒量を調整することにより前記ヘッドノズル面を構成する材料に対する接触角が30度以上で170度以下になるように調整されている必要がある。接触角が30度より小さいとノズル穴周辺での濡れ性が増大し、液滴の飛行曲がりが発生するからであり、接触角が170度より大きいとノズル先端でのメニスカス形状が安定しないため、吐出量や吐出タイミングの制御が困難になるからである。特に前記ヘッドノズル面を構成する材料に対する接触角が35度以上で65度以下になるよう調整されていることが好ましい。 50

【0015】また流動体における溶質濃度は0.01wt%以上で10wt%以下に調整されていることが好ましい。溶質濃度が0.01wt%より低いと多量の流動体を吐出しなければ十分な厚みのレジスト層を形成できないので効率が悪く、溶質濃度が10wt%より大きいと、流動体の吐出を困難にするくらいに粘度を高めてしまうからである。

【0016】例えば上記第4の課題を解決する発明において、流動体における溶媒は、グリセリン、ジエチレングリコール、メタノール、エタノール、水または1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン(DMI)、エトキシエタノール、N,Nージメチルホルムアミド(DMF)、Nーメチルピロリドン(NMP)またはエチレングリコール系エーテルのうち1以上の溶媒により構成されている。これらの溶剤を混ぜることにより上記条件を満足させることができるからである。また溶媒であるレジスト材料は、ケイ皮酸ビニル、ノボラック系樹脂、ポリイミドまたはエポキシ系樹脂のうちいずれかである。もちろん上記条件を充たしエッチング時におけるエッチャントに対する耐性を充たす限り、これら以外の材料を用いてもよい。

【0017】上記第2の課題を解決する発明では、レジストに必要とされる条件に応じて流動体におけるレジスト材料の濃度を変更するように構成されている。また、パターン形成面の単位面積当たりにおける液滴の付着量を変更してもよい。液滴の付着量の変える方法としては、パターン形成面の単位面積当たりにおける液滴の付着回数により制御したり、パターン形成面に付着させる液滴間のピッチにより制御したり、一回に付着させる液滴の量により制御したりする。

【0018】また本発明では、流動体の液滴を付着させる工程の後に、付着した液滴を固化させレジストパターンを形成する工程と、レジストパターンが形成されたパターン形成面をエッチングする工程と、をさらに備える。本発明のレジスト塗布と併せてこれら工程を処理すれば基板のパターニングが行える。

【0019】上記第5の課題を解決する発明は、パターン形成面にレジストパターンを形成するためのパターン 製造装置であって、以下の構成を備える。

【0020】 a)溶質であるレジスト材料を溶媒に溶解させた流動体の液滴をパターン形成面に付着可能に構成されたインクジェット式ヘッド(ピエゾジェット式でも気泡による噴射方式でもよい)。

【0021】 b) インクジェット式ヘッドとパターン形成面との相対位置を変更可能に構成される搬送装置(ステップモータと回転運動-水平運動変換機構など)。

【0022】c)インクジェット式ヘッドからの流動体の吐出および駆動装置による駆動を制御する制御装置(コンピュータやシーケンサなど)。この制御装置は、50 搬送装置によりインクジェット式ヘッドを任意のパター

7

ン形成領域に沿って移動させながら当該インクジェット 式ヘッドから流動体の液滴をパターン形成面に付着させ ることによりレジストパターンを形成可能に構成されて いる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施の形態を、図面を参照して説明する。

(構成の説明)図1に、本実施形態で使用するパターン製造装置の構成図を示す。本パターン形成装置は、図1に示すように、インクジェット式ヘッド21~2n(nは任意の自然数)、タンク31~3n、搬送装置4および制御回路5を備えている。

【0024】流動体11~1nはそれぞれがレジスト材料である溶質を溶媒に溶解させて製造されている。各流動体11~1nはそれぞれタンク31~3nに貯蔵されており、インクジェット式へッド21~2nの加圧室の圧力が下がると各流動体がタンクからインクジェット式へッドの加圧室へと供給されるようになっている。

【0025】各流動体に要求される条件として、溶質濃度、溶媒の種類または溶媒量を調整することにより粘度 20 が1cp以上で20cp以下に調整されている必要がある。粘度が1cpより低いと固形分含有量が過少となり、成膜性が悪くなるからであり、粘度が20cpより高いと円滑な吐出ができずノズル穴の目詰まり頻度が高くなるからである。さらに粘度が2cp以上で4cp以下に調整されていることがより好ましい。この範囲の粘度であれば成膜性がよく、ノズル穴の目詰まり頻度も低いからである。

[0026] また流動体の液滴は、溶質濃度、溶媒の種類または溶媒量を調整することによりその表面エネルギ 30

ーが20mN/m以上で70mN/m以下に調整されていることが必要である。20mN/mより表面エネルギーが低いとノズル穴周辺での濡れ性が増大し、液滴の飛行曲がりが生じ、70mN/mより表面エネルギーが高いとノズル先端でのメニスカス形状が安定しないため、吐出量や吐出タイミングの制御が困難になるからである。表面エネルギーが30mN/m以上で60mN/m以下に調整されていることが好ましい。

【0027】また流動体とパターン形成面との密着性は 10 接触角により測定できる。流動体は、溶質濃度、溶媒の 種類または溶媒量を調整することによりパターン形成面 に対する接触角が30度以上で170度以下になるよう に調整されている必要がある。接触角が30度より小さいとノズル穴周辺での濡れ性が増大し液滴の飛行曲がりが生ずるからであり、接触角が170度より大きいとノズル先端でのメニスカス形状が安定しないため、吐出量 や吐出タイミングの制御が困難である。特にパターン形成面に対する接触角が35度以上で65度以下になるよう調整されていることが好ましい。

【0028】また流動体における溶質濃度は0.01w t%以上で10wt%以下に調整されていることが好ましい。溶質濃度が0.01wt%より低いと多量の流動体を吐出しなければ十分な厚みのレジスト層を形成できないので効率が悪く、溶質濃度が10wt%より大きいと、流動体の吐出を困難にするくらいに粘度を高めてしまうからである。

【0029】表1に、レジスト材料(溶質)と溶媒の組成例を示す。

[0030]

【表1】

溶質(レジスト材料)	溶媒
ケイ皮酸ピニル、ノポラ	グリセリン、ジエチレングリコール、メ
ック系樹脂、ポリイミド	タノール、エタノール、水または1,3
またはエポキシ系樹脂等	ージメチルー2-イミダゾリジノン(D
のうちいずれか	MI)、エトキシエタノール、N, Nージ
	メチルホルムアミド (DMF)、Nーメチ
	ルピロリドン (NMP) またはエチレン
	グリコール系エーテルのうち1以上

【0031】表1において、例えば非感光性ポリイミドは、耐エッチング性があれば感光性が不要であることから使用可能であり、DMFに可能性であるため流動体化し易いという利点がある。また、ノボラック系樹脂は、感光基がなくてもよいため、合成コストが低くなるだけでなく、溶媒選択の幅が広がるというメリットがある。同様の理由で、ケイ皮酸ビニルやエポキシ系樹脂も有効である。

【0032】また、潤滑材としては、グリセリンやジエ 50 ぞれ同一の構造を備える。いずれのヘッドも、インクジ

チレングリコールを使用できる。上記溶質と溶媒、潤滑材、さらに水、メタノール、セルソルプ系溶媒、シクロヘキサノンを添加して、上記流動体としての物理条件に適合するように、物性値を調整する。なお、上記条件を充たしエッチング時におけるエッチャントに対する耐性を充たす限り溶質や溶媒、潤滑材として上記以外の材料を用いてもよい。

【0033】インクジェット式ヘッド21~2nはそれ ぞれ同一の構造を備える。いずれのヘッドも、インクジ

10

10

ニット方式により流動体を吐出可能に構成されていれば 十分である。タンク3x(xは1~nの任意の数)から の流動体 1 x がインクジェット式ヘッド 2 x に一対一の 関係で供給されている。インクジェット式ヘッドは、例 えばオンデマンド型のピエソジェット方式であれば、複 数の加圧室を備えた圧力室基板の一方の面に振動板を備 え、その振動板の加圧室に対応する位置に圧電性セラミ ック結晶が電極膜で挟持された圧電体素子を備えてい る。圧力室基板の他方の面にはノズル穴を設けたノズル 板が貼り付けられている。加圧室にはタンクより導電性 を向上させる流動体が供給されるようになっている。そ して制御回路5からの吐出信号Shが圧電体素子の電極 膜間に供給されることにより圧電体素子に体積変化が生 ずると、加圧室内に圧力変化を生ずるようになってい る。加圧室に圧力変化を生ずるとノズル穴から流動体の 液滴が吐出されるようになっている。

【0034】なお上記インクジェット式ヘッド2xとしては、上記構成の他に発熱体により流動体に熱を加えその膨張によって液滴を吐出させるような気泡方式によるヘッド構成であってもよい。ただし流動体1xが熱など 20により変質しないことが条件となる。

【0035】タンク31~3nは上記流動体11~1nをそれぞれ貯蔵し、パイプを通してそれぞれの流動体11~1nをインクジェット式ヘッド21~2nに供給可能に構成されている。もちろんレジスト材料を一種類に限定するなら、タンク、インクジェット式ヘッド、流動体とも複数ずる用意する必要はない。

【0036】搬送装置4は、モータ41、モータ42および図示しない回転運動一水平運動変換機構を備えている。モータ41は駆動信号Sxに応じてインクジェット 30式ヘッド2xをX軸方向(図1の横方向)に搬送可能に構成されている。モータM2は駆動信号Syに応じてインクジェット式ヘッド2xをY軸方向(図1の奥行き方向)に搬送可能に構成されている。ヘッドを上下方向、すなわち2軸方向に搬送するモータと機構を備えていてもよい。なお搬送装置4は基板1に対するインクジェット式ヘッド2xの位置を相対的に変化可能な構成を備えていれば十分である。このため上記構成の他に、基板1がインクジェット式ヘッド2xに対して動くように基板の載置台を動かす構成を設けても、インクジェット式へッド2x甚板1とをともに動かす構成を設けてもよい。

【0037】制御回路5は、例えばコンピュータ装置であり図示しないCPU、メモリ、インターフェース回路等を備える。制御回路5は所定のプログラムを実行することにより当該装置に本発明のパターン製造方法を実施させることが可能に構成されている。すなわち流動体の液滴10を吐出させる場合にはインクジェット式ヘッド21~2nのいずれかに吐出信号Sh1~Shnを供給し、当該ヘッドを移動させるときにはモータ41または42に駆動信号SxまたはSyを供給可能に構成されて50

いる。また制御回路 5 にはメモリにパターン形成を指定 するためのデータであるパターン位置情報が記憶されて いる。この情報はユーザによって入力されたりパターン 図をスキャナ等で読み込むことによって解析され生成さ れたりするものである。

【0038】なおインクジェット式ヘッド2×から流動体の液滴10に対し固化処理を流動体塗布と並行して行わせる場合にはさらに固化装置6を備えていてもよい。固化装置6は制御回路5から供給される制御信号Spに対応して物理的、物理化学的、化学的処理を液滴10またはパターン形成面100に施すことが可能に構成されている。例えば熱風の吹き付け、レーザ照射、ランプ照射による加熱・乾燥処理、化学物質の投与による化学変化処理を行わせることが可能に構成されている。

[0039](製造方法)次に、図3乃至図7に基づいて本実施形態のパターン製造方法を説明する。各図において(a)はパターンを形成する基板の製造工程断面図を示し、(b)はパターン形成面上から見た基板の平面図を示す。以下の説明では、ガラス基板に透明電極膜を形成する場合を例示する。このような基板は例えば表示パネルで多用されるものである。図3乃至図7に示すように本実施形態におけるパターン製造方法は、被エッチング層形成工程、流動体塗布工程、固化工程、エッチング用および除去工程により構成されている。

【0040】被エッチング層形成工程(図3): 被エッチング層形成工程は、被エッチング層となる透明電極層101等を基板1上に形成する工程である。基板1は機械的強度があって光透過性があり、物理的にかつ化学的に安定なもの、例えばガラスや石英を所定の形状に切削したものである。透明電極膜101は液晶等に電場を供給するための電極になるものである。透明電極の材料としては、導電性があり光透過性があるもの、例えばITOやメサを使用する。透明電極層101の形成方法は、スピンナー法、スプレー法、ロールコーター法、ダイコート法等各種のコーティング法を使用する。この工程は本発明のパターン製造装置とは異なるコーティング装置で処理される。

【0041】流動体塗布工程(図4): 流動体塗布工程は本発明に係り、インクジェット方式によってレジスト材料を溶媒に溶かした流動体11~1nを透明電極膜101のパターン形成面100上に塗布する工程である。具体的処理を図2のフローチャートに示す。

【0042】まずユーザは入力装置を用いて制御回路5に条件を入力する(S1)。制御回路5は入力された条件に適合している流動体(10とする)を選択し、この流動体10が供給されているインクジェット式ヘッド2を特定する。もちろんユーザが手動で流動体11~1nのうちいずれかを選択してもよい。エッチング工程(図6)で使用するエッチャントやエッチング条件下でレジストパターンが壊されないように、レジスト材料を選択

しておくことも重要である。

【0043】次いでユーザは入力装置を用いて制御回路 5に流動体の付着量を指定する(S2)。例えば形成し たいレジスト層の厚みで指定する。制御回路5はこの付 **済量の指定にしたがってインクジェット式ヘッド2に供** 給する吐出信号Shや搬送装置4に供給する駆動信号S x、Syを決める。すなわちユーザによって指定された 付着量で流動体が付着されるように、インクジェット式 ヘッド2から一回当たりに吐出される流動体10の液滴 量、単位面積当たりに液滴が吐出される回数、パターン 10 形成面上における流動体の液滴間のピッチを定める。一 回当たりに吐出される流動体の液滴量は、例えば圧電体 素子が体積変化に電圧依存性がある場合にはインクジェ ット式記録2ヘッドに加える吐出信号5hの電圧で制御 できる。単位面積当たりに液滴が吐出される回数はイン クジェット式ヘッド2の搬送速度とインクジェット式へ ッド2からの流動体吐出頻度との相関関係で決まる。パ ターン形成面上における流動体の液滴間のピッチも同様 の関係で決まる。

11

【0044】次いで制御回路5はパターン位置情報を参 照してパターン形状に流動体を指定された付着量で付着 させていく(S3~S10)。パターン位置情報は、図 8に示すように、パターンの始点や目標点、終点がパタ ーンごとに座標値の集合として設定されたものである。 図8 (a) に示す第1のパターンP1は線分の連続とな っており、線分の頂点に目標点P10~P15が設定されて いる。パターン形成時、制御回路5はある目標点と次の 目標点との線分に沿ってインクジェット式ヘッド2を搬 送しながら流動体を線分に沿って吐出していく。また曲 線パターンについては、パターン位置情報として、曲線 30 を短い線分の集合に分割してその頂点に目標点が設定し てある。例えば図8(b)に示す曲線パターンP2で は、ほぼ曲線に沿ってパターンが形成されるように目標 点P20~P27が設定してある。さらに図8 (c) に示す 面積パターンP3では、ヘッドを往復させることにより 面全体に流動体を塗布可能なように目標点P30~P43が 設定してある。

【0045】上記パターン位置情報に基づいて、制御回路5は始点位置情報を読み取り始点位置上へインクジェット式ヘッド2を搬送する(S3)。次いで一つ先の目40標点を読み取り(S4)、設定されたり判定されたりした液滴10の吐出頻度で流動体の吐出を開始する(S5)。そしてインクジェット式ヘッド2の搬送を開始する(S6)。目標座標に達しない限り(S7:NO)、インクジェット式ヘッド2の搬送を継続し(S6)、目標座標に達したら(S7:YES)、さらに次の目標点が設定されているか、すなわちパターンが終了か否かが判定される(S9)。パターンが継続している限り(S9:NO)、流動体10の吐出とヘッドの搬送を継続する(S4~S7)。パターンが終了したら、他に流動体50

を付着させるべきパターンがあるか否かが検査される (S10)。他のパターンがある場合には (S10:YES)、そのパターンの形成が行われる (S3~S9)。

【0046】以上の処理により、パターン形成面100上に流動体10が適量付着したレジストパターン102が形成される。図4(b)では合計4パターンが形成されている。線状でないパターンや幅の広いパターンの場合にはインクジェット式ヘッド2の往復を繰り返して所望の幅になるようにパターン形成される。

【0047】固化工程(図5): 固化工程は、パターン形成面100上に形成されたレジストパターン102を固化させる工程である。制御回路5は例えば固化装置6に制御信号Spを供給してレジストパターン102を加熱する。固化処理は、溶媒成分を蒸発させ、パターン形成面との密着性を向上させることを目的とする。通常は加熱処理が一般的である。従来のようにプリベーク

(前乾燥) とポストベークに分けて処理する必要がな く、一気に溶媒成分を蒸発させ密着性を向上させること ができる。加熱処理を実施するには、エキシマレーザ等 の高エネルギーレーザ光を照射したりエキシマランプ等 を照射したりする。また赤外線やマイクロ波等の電磁波 を供給して加熱してもよい。またこのパターン製造装置 から基板を取り出し、電気炉等で直接的に加熱してもよ い。固化処理としては加熱処理の他に化学的処理を適用 できる。すなわちレジスト材料と化学反応を引き起こす ような化合物をインクジェット方式でパターンに重ねて 塗布することで、固形の化合物を析出させてパターンと する方法である。なお流動体の付着作業と並行して付着 作業が済んだレジストパターンに順次レーザ光を照射す る等して固化処理を行ってもよい。以上の固化処理によ り、レジスト材料が固化したレジストパターン102が 形成される。この処理が終われば基板1を傾けたりして もパターンが崩れることはない。

【0048】エッチング処理(図6): エッチング工程は、レジストパターン102上からエッチングを行ってレジストパターンの形状に被エッチング層101をエッチングする工程である。エッチング方法には、被エッチング層の材料に応じてウェットエッチングやドライエッチング等の公知のエッチング法を適用する。例えば透明電極をエッチングするなら、エッチャントにフッ酸などを使用する。このエッチング工程によりレジストパターン102の通りに透明電極膜101が除去される。

【0049】除去工程(図7): 除去工程はエッチングが終了した基板から不要になったレジストパターンを除去する工程である。エッチングが終わったらレジストパターン102は不要なので、レジスト材料を溶かすような溶剤でレジストパターンを除去する。例えば120℃から130℃に加熱したフェノールとハロゲン系の有機溶剤を主成分とする剥離剤や熱濃硫酸、発煙硝酸、硫

酸-過酸化水素等の強酸に浸漬して剥離する。

【0050】上述したように本実施形態によれば、イン クジェット方式により局所的にレジスト材料を設けるこ とができるので、レジスト材料の浪費が少ない。またレ ジスト材料の付着量を液滴単位で制御できるので、過剰 にレジスト材料を使用することもない。さらにレジスト 材料が感光性である必要がないので、従来用いることの できなかった材料をレジスト材料として使用することも 可能である。

13

によらず種々に変形して適用することが可能である。例 えば上記した工程ではガラス等の基板に対し透明電極膜 をパターニングするものであったが、これに拘ることな く従来リソグラフィで形成されてきたあらゆるパターン 形成に本発明を適用することができる。例えばディスク リート部品を載置する基板や半導体回路のパターニング に適用することにより、アッセンプリ基板やICやLS I等の半導体を、小型の設備により低い製造コストで複 雑な工程管理を要することなく形成可能である。さらに パターン形成面に形成されるパターンは電気回路に限ら 20 フローチャートである。 ず、機械的なまたは意匠的な目的でパターン形成面に形 成されるものでもよい。安価な設備で容易に微細パター ンを形成できるというインクジェット方式の利点をその まま享受させることができるからである。例えば従来印 刷装置によって行っていた特殊な材料を用いた文字形成 にも適用可能である。

【0052】また、上記インクジェット方式による流動 体の吐出前にパターン形成面に対し表面改質処理を前も って行ってもよい。表面処理により流動体の密着性が向 上する。例えばパターン形成面が親和性を備えるように 30 表面改質する処理としては、流動体の極性分子の有無に 応じて、シランカップリング剤を塗布する方法、アルゴ ン等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電処理、プラ ズマ処理、紫外線照射処理、オゾン処理、脱脂処理等、 公知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を含ま ない場合には、シランカップリング剤を塗布する方法、 酸化アルミニウムやシリカ等の多孔質膜を形成する方 法、アルゴン等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電 処理、プラズマ処理、紫外線照射処理、オゾン処理、脱 脂処理等、公知の種々の方法を適用可能である。

【発明の効果】本発明によれば、レジストを局所的に設 ける工程を備えたので、レジスト材料の無駄を無くしり ソグラフィ法で行う場合と比べ大幅に工数を削減し、こ れにより製造原価を下げることができる。

【0054】本発明によれば、レジストの厚みを調整す

る具体的な選択肢を提示したので、これらの方法の中か ら最も適する方法を思料することにより、レジスト材料 の無駄と工数の削減を図り、製造原価を下げることがで きる。

【0055】本発明によれば、レジストを局所的に設け るための流動体の条件を提示したので、この条件を充た す範囲であればレジストとして使用可能となり、レジス ト選択の制限を拡大することができる。

【0056】本発明によれば、レジストを局所的に設け 【0051】(その他の変形例)本発明は上記実施形態 10 るための組成を具体的に提示することにより、利用者に おけるレジスト選択の余地を拡大することができる。

> 【0057】本発明によれば、レジストを局所的に設け るこのとできる製造装置を提供したので、この装置を用 いてレジスト形成を行えばレジスト材料の無駄と工数の 削減を図り、製造原価を下げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態におけるパターン製造装置の 構成図である。

【図2】実施形態におけるパターン製造方法を説明する

【図3】被エッチング層形成工程の説明図であり、

(a) は基板断面図、(b) は基板平面図である。

【図4】流動体付着工程の説明図であり、(a)は基板 断面図、(b)は基板平面図である。

【図5】固化工程の説明図であり、(a) は基板断面 図、(b)は基板平面図である。微粒子を含んだ流動体 を用いた場合の吐出工程である。

【図6】エッチング工程の説明図であり、(a)は基板 断面図、(b)は基板平面図である。微粒子を含んだ流 動体を用いた場合の加熱工程である。

【図7】除去工程の説明図であり、(a)は基板断面 図、(b)は基板平面図である。接着剤を用いた場合の 接着膜形成工程である。

【図8】パターン位置情報の説明図である。

【符号の説明】

1…基板

2、2x、21~2n…インクジェット式ヘッド

3、3x、31~3n…処理装置

4…搬送装置

5…制御回路 40

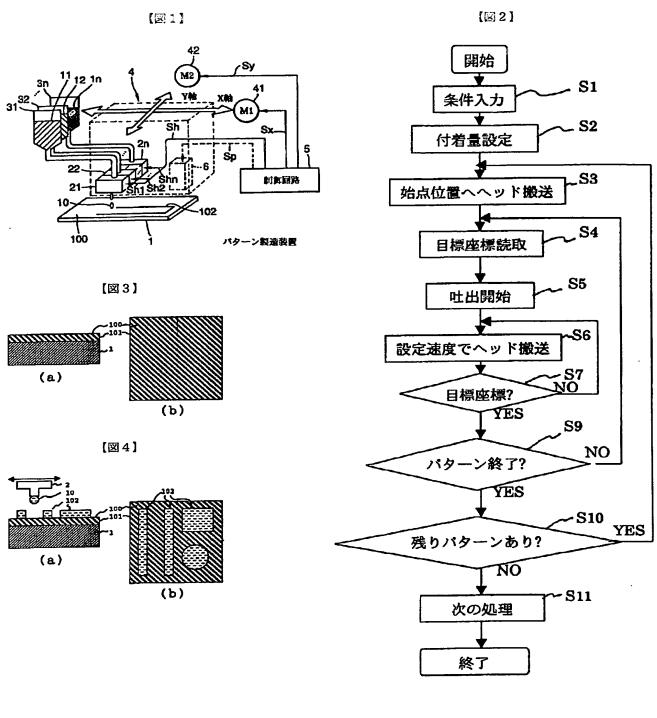
6…固化装置

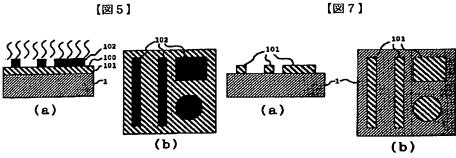
1x、11~1n…流動体(パターン形成材料)

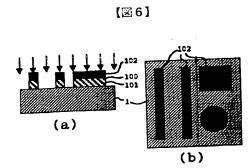
100…パターン形成面

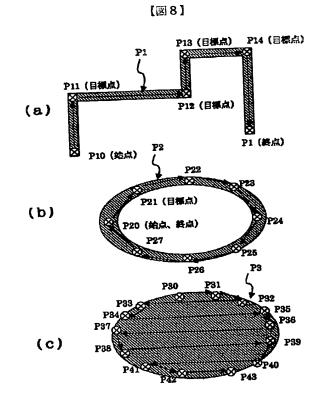
101…透明電極膜

102…レジストパターン









BEST AVAILABLE COPY